

(1 9) 【発行国・地域】日本国特許庁 (J P)
(4 5) 【発行日】平成 2 6 年 6 月 1 6 日 (2 0 1 4 . 6 . 1 6)
(1 2) 【公報種別】意匠公報 (S)
(1 1) 【登録番号】意匠登録第 1 5 0 0 5 5 4 号 (D 1 5 0 0 5 5 4)
(2 4) 【登録日】平成 2 6 年 5 月 1 6 日 (2 0 1 4 . 5 . 1 6)
(5 4) 【意匠に係る物品】き裂進展監視ゲージ
(5 2) 【意匠分類】 J 1 - 1 0 0
(5 1) 【国際意匠分類 (参考) 】 1 0 - 0 4
(2 1) 【出願番号】意願 2 0 1 3 - 2 0 2 3 6 (D 2 0 1 3 - 2 0 2 3 6)
(2 2) 【出願日】平成 2 5 年 9 月 2 日 (2 0 1 3 . 9 . 2)
(7 2) 【創作者】
【氏名】鈴木 寛久
【住所又は居所】東京都千代田区霞が関 1 - 4 - 1 首都高速道路株式会社内
(7 2) 【創作者】
【氏名】福島 貴仁
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門 3 - 1 0 - 1 1 虎ノ門 P F ビル 首都高技術株式会社内
(7 2) 【創作者】
【氏名】得能 智昭
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門 3 - 1 0 - 1 1 虎ノ門 P F ビル 首都高技術株式会社内
(7 2) 【創作者】
【氏名】安川 和利
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門 3 - 1 0 - 1 1 虎ノ門 P F ビル 一般財団法人首都高速道路技術センター内
(7 2) 【創作者】
【氏名】村野 益巳
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門 3 - 1 0 - 1 1 虎ノ門 P F ビル 一般財団法人首都高速道路技術センター内
(7 2) 【創作者】
【氏名】齋藤 豪
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門 3 - 1 0 - 1 1 虎ノ門 P F ビル 一般財団法人首都高速道路技術センター内
(7 2) 【創作者】
【氏名】栗生 隆啓
【住所又は居所】東京都品川区南大井 6 丁目 8 番 2 号 株式会社東京測器研究所内
(7 3) 【意匠権者】
【識別番号】 5 0 5 3 8 9 6 9 5
【氏名又は名称】首都高速道路株式会社
【住所又は居所】東京都千代田区霞が関 1 - 4 - 1
(7 3) 【意匠権者】
【識別番号】 5 1 3 2 2 0 5 6 2
【氏名又は名称】首都高技術株式会社
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門 3 - 1 0 - 1 1
(7 3) 【意匠権者】
【識別番号】 5 9 1 2 1 6 4 7 3
【氏名又は名称】一般財団法人首都高速道路技術センター
【住所又は居所】東京都港区虎ノ門三丁目 1 0 番 1 1 号
(7 3) 【意匠権者】
【識別番号】 0 0 0 1 5 1 5 2 0
【氏名又は名称】株式会社東京測器研究所
【住所又は居所】東京都品川区南大井 6 丁目 8 番 2 号

(74)【代理人】

【識別番号】100082418

【弁理士】

【氏名又は名称】山口 朔生

【審査官】大峰 勝士

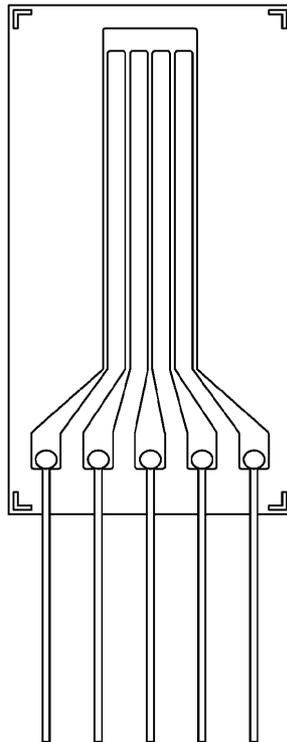
(56)【参考文献】意登1089601 意登1431583 意登1431584 はじめてのひずみゲージ、表紙頁、(特許庁意匠課公知資料番号HC14018619) Robust Aging jig & Leakage Current Inspection System for OLED、3頁、(特許庁意匠課公知資料番号HD16011494)

(55)【意匠に係る物品の説明】本物品は、検知対象に貼り付けておき、該検知対象のき裂の進展によって生じる引張力によって、略平行に配置した複数の抵抗線が順次断線することにより、検知対象のき裂の進展を検知することが可能な、き裂進展監視ゲージである。

(55)【意匠の説明】透明部分を薄墨で表した参考正面図における薄墨部分は透明である。

【図面】

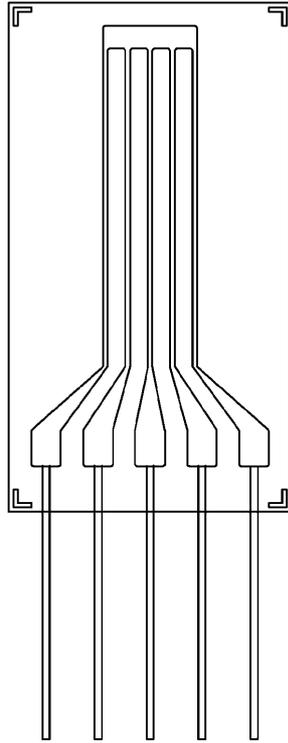
【正面図】



【背面図】

(3)

意匠登録 1 5 0 0 5 5 4



【左側面図】



【右側面図】

(4)

意匠登録1500554



【平面図】



【底面図】



【透明部分を薄墨で表した参考正面図】

